Théorie de l'apprentissage

Cours 7 ARF Master DAC

Nicolas Baskiotis

nicolas.baskiotis@lip6.fr
http://webia.lip6.fr/~baskiotisn

équipe MLIA, Laboratoire d'Informatique de Paris 6 (LIP6) Université Pierre et Marie Curie (UPMC)

S2 (2016-2017)

Plan

1 Interlude théorique

Apprentissage supervisé et risque

Problèmatique de l'apprentissage supervisé

- un ensemble d'apprentissage $E = \{(\mathbf{x}^i, y^i)\} \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$
- ullet un ensemble de fonctions ${\cal F}$
- un coût $\ell(\hat{y}, y) : Y \times Y \to \mathbb{R}^+$
- trouver $f = argmin_F \sum_i \ell(f(\mathbf{x}^i), y^i)$

Minimisation du risque et risque bayésien

Minimisation du risque

$$\begin{array}{ll} R_{\ell,P}(f) & = \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \ell(f(\mathbf{x}), y) dP(\mathbf{x}, y) & = \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \ell(f(\mathbf{x}), y) p(\mathbf{x}, y) dx dy \\ & = \mathbb{E}_{\mathbf{x}, y} [\ell(Y, f(X))] \end{array}$$

- Risque empirique sur les données $|E| = n : \frac{1}{n} \hat{R}_{n,\ell,P} \sum_{i=1}^{n} \ell(f(\mathbf{x}^i), y^i)$
- Risque bayésien : $R_{\ell,P}^{\star}(f) = \inf_{f:\mathcal{X} \to \mathcal{Y}} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \ell(f(\mathbf{x}), y) dP(\mathbf{x}, y)$
- Objectif: à partir de données E trouver une fonction dont le risque est proche de l'optimal.

Consistance d'un algorithme

Définition

- Le risque : variable aléatoire $R_{\ell,P}(f) = \mathbb{E}[\ell(Y,f_E(X)|E]$
- Un algorithme est **universellement consistant** si pour toute distribution P(X,Y) des données le risque de la fonction apprise converge vers le risque bayésien quand $|E| \to \infty$: $\lim_{|E| \to \infty} R_{\ell,P}(f) \to R_{\ell,P}^*$

Théorème de Stone, 1977

- Sous certaines conditions, pour certaines fonctions de coût, les algorithmes vu dernièrement sont universellement consistants.
- Mais on dispose rarement d'une infinité de données . . .
- Et à quel rythme on converge ?

No free lunch

Théorème Devroy, 1982

Pour tout algorithme universellement consistant et pour tout taux de convergence a_n , il existe une distribution P(X, Y) telle que le taux de convergence de l'algorithme soit plus lent que a_n .

Autre point de vue

- Pour deux algorithmes d'apprentissage 1 et 2, sans a priori sur le problème, à n fixé :
 - si toutes les fonctions cibles sont équiprobable, en espérance de l'erreur sur tous les problèmes les algorithmes 1 et 2 sont équivalents;
 - il n'y a pas d'algorithme universellement meilleur qu'un autre;
 - il existe au moins un problème tel que l'aléatoire fasse de meilleurs résultats que un algorithme donné;

Exemple dans le cas d'attributs discrets?

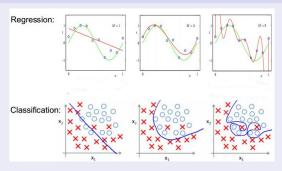
S2 (2016-2017)

Risque empirique

Comment évaluer le risque ?

- Loi des grands nombres : $\hat{R}_n(f) \rightarrow_{n \rightarrow \infty} R(f)$
- Le risque empirique converge vers le risque bayésien
- \Rightarrow Choisir $f = inf_f \hat{R}_n(f)$

Mais sur-apprentissage ...



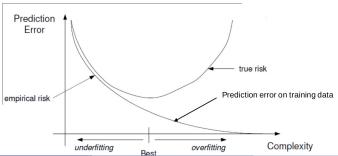
Solution : **restreindre** la famille de fonctions considérée : $f = inf_{f \in \mathcal{F}} \hat{R}_n(f)$

Minimisation structurelle du risque

Principe

• On ne considère que les fonctions dans une famille \mathcal{F} : $f = argmin_{f \in \mathcal{F}} \hat{R}_n(f) = argmin_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \ell(y^i, f(\mathbf{x}^i))$

- vrai risque sur \mathcal{F} : $R_{\mathcal{T}}^{\star}$
- risque empirique sur \mathcal{F} : $\hat{R}_{n,\mathcal{F}}^{\star}$
- Condition nécessaire : $R_{\mathcal{F}}^{\star} R^{\star} \geq 0$ doit être petit !
- Minimisation structurelle : faire évoluer \mathcal{F} en fonction de n nombre d'exemples : $\mathcal{F}_{n+1} \supset \mathcal{F}_n$



Classifieur bayésien

Rappel

- Fonction de coût : 0-1 loss $(\ell(y, f(\mathbf{x})) = 1_{f(\mathbf{x}) \neq y})$
- $P^* = inf_f P(y \neq f(\mathbf{x}))$
- $f^* = arginf_f P(y \neq f(\mathbf{x}))$
- Propriétés :

$$P(y \neq f^{\star}(\mathbf{x})) \leq P(y \neq f(\mathbf{x})) \text{ pour tout } f$$

$$f^{\star} = \begin{cases} 1 & \text{si } \eta(\mathbf{x}) > 1/2 \\ 0 & \text{si } \eta(\mathbf{x}) \leq 1/2 \end{cases} \text{ avec } \eta(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[Y = 1|\mathbf{x}]$$

Notations

$$\begin{array}{c|c} R(f) = P(y \neq f(\mathbf{x})) & R^{\star} = R(f^{\star}) = \inf_{f} R(f) \\ \hat{R}(f) = \frac{1}{n} \sum_{i} 1_{f(\mathbf{x}^{i}) \neq y^{i}} & \hat{R}^{\star}_{\mathcal{F}} = R(f^{\star}_{\mathcal{F}}) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \hat{R}(f) \\ \hat{R}^{\star}_{n,f} = \inf_{f \in \mathcal{F}} \hat{R}_{n}(f) & f^{\star}_{n,\mathcal{F}} = \operatorname{arginf}_{f} R(f) \\ \hat{R}^{\star}_{n,f} = \inf_{f \in \mathcal{F}} \hat{R}_{n}(f) & f^{\star}_{n,\mathcal{F}} = \operatorname{argminf}_{f} \hat{R}_{n}(f) \end{array}$$

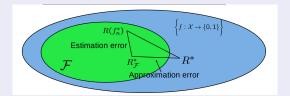
 $f_{n,\mathcal{F}}^{\star}$ est ce que produit l'algorithme d'apprentissage.

Erreurs d'estimation/d'approximation

Décomposition de l'erreur

$$\begin{array}{ll} \textit{R}(f) - \textit{R}(f^\star) = & \textit{R}(f) - \textit{inf}_{f \in \mathcal{F}} \textit{R}(f) & + \textit{inf}_{f \in \mathcal{F}} \textit{R}(f) - \textit{R}(f^\star) \\ & \text{erreur d'estimation} & \text{erreur d'approximation} \\ & \text{variance} & \text{biais} \end{array}$$

Biais : différence entre la fonction apprise et le vrai risque Variance : différence dans l'approximation de la fonction cible dans \mathcal{F}

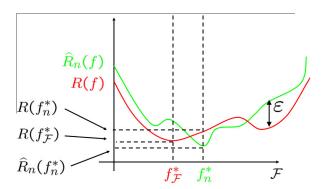


Sur/sous-apprentissage

- Si \mathcal{F} trop grand : $R_{\mathcal{F}}^*$ petit, sur-apprentissage, erreur d'approximation petite, erreur d'estimation grande, $R(f_n^*)$ est grand, $\hat{R}_n(f_n^*)$ est petit
- Si \mathcal{F} trop petit : $R_{\mathcal{F}}^*$ grand, sous-apprentissage, erreur d'approximation grande, erreur d'estimation petite, $\hat{R}_n(f_n^*)$ proche de $R(f_n^*)$, $R(f_n^*)$ proche de $R_{\mathcal{F}}^*$

Quelques théorèmes

- A combien est-on de l'optimal dans \mathcal{F} : $|R(f_{n,\mathcal{F}}^{\star}) R_{\mathcal{F}}^{\star}| \leq 2sup_{f \in \mathcal{F}}|\hat{R}_{n}(f) R(f)|$
- A combien le risque empirique est éloigné du vrai risque : $|\hat{R}_n(f_n^{\star}_{\mathcal{F}}) R(f_n^{\star})| \leq sup_{f \in \mathcal{F}} |\hat{R}_n(f) R(f)|$
- \Rightarrow Risque empirique par rapport au meilleur classifieur dans \mathcal{F} : $|\hat{R}_n(f_{n,\mathcal{F}}^\star) R_{\mathcal{F}}^\star| \leq 3sup_{f \in \mathcal{F}}|\hat{R}_n(f) R(f)|$



Un cas concret : espace de recherche fini

Contexte

- F est fini
- Soit f telle que pas d'erreurs sur E
- Probabilité que la vrai erreur e(f) de f soit plus grande que ϵ donné ?

Variable de Bernouilli

- $P(\text{une erreur}|e(f) = \epsilon) = \epsilon \text{ par définition}$
- $P(\text{une erreur}|e(f) \ge \epsilon) \ge \epsilon$
- $P(\text{pas erreur}|e(f) \ge \epsilon) = 1 P(\text{erreur}|e(f) \ge \epsilon) \le 1 \epsilon$
- $P(\text{pas d'erreurs sur n points}|e(f) \ge \epsilon) \le (1 \epsilon)^n \le e^{-\epsilon n}$

Un cas concret : espace de recherche fini

Borne sur l'erreur

 $P(\text{pas d'erreurs sur n points}|e(f) \ge \epsilon) \le (1 - \epsilon)^n \le e^{-\epsilon n}$

- $|\mathcal{F}_c| = \{f_1, \dots, f_K\}$: nombre de fonctions sans erreurs sur D
- Quelle est la probabilité de choisir une mauvaise, c'est-à-dire $e(f) \ge \epsilon$? $P(e(f_1) \ge \epsilon \text{ ou } e(f_2) \ge \epsilon \text{ ou } \cdots e(f_K) \ge \epsilon) \le \sum_k P\left(e(f_k) \ge \epsilon\right) < \sum_k (1-\epsilon)^m < K(1-\epsilon)^m < Ke^{-n\epsilon}$
- $\Rightarrow P(e(f) \ge \epsilon) \le |\mathcal{F}_c|e^{-n\epsilon}$ (Haussler, 1988)

Cadre PAC: Probably Approximately Correct

- $PAC_{\epsilon,\delta}: P(e(f) \ge \epsilon) \le \delta$
- Soit on choisit ϵ et δ , puis on calcule n: $n \geq \frac{\ln |\mathcal{F}| + \ln \frac{1}{\delta}}{\epsilon}$
- Soit on choisit n et δ , puis on calcule ϵ : $\epsilon \geq \frac{\ln|H| + \ln \frac{1}{\delta}}{m}$

Limites de la borne de Haussler

Questions

- Si pas de fonction d'erreur nulle ?
- Si $|\mathcal{F}|$ est vraiment grand ?
- Si $|\mathcal{F}|$ est infini ?

Généralisation et remarques

- $P(e(f) e_E(f) \ge \epsilon)) \le |\mathcal{F}|e^{-2m\epsilon^2}$
- $e(f) \le e_E(f) + \sqrt{\frac{\ln|\mathcal{F}| + \ln\frac{1}{\delta}}{2m}}$
- Décomposition biais/variance . . .
- Pour δ, ϵ fixés, $m \geq \frac{1}{2\epsilon^2}(ln|\mathcal{F}| + ln|\frac{1}{\delta}|)$

Cas de famille infinie de fonctions

Question

- Combien de points en 1D un classifieur linéaire peut-il séparer ?
- En 2D ?
- Et un arbre de profondeur 2 ?

Définitions

- Un ensemble de points est shattered (pulvérisé) par un espace de fonction si pour tout partitionnement des points en deux ensembles il existe une fonction qui sépare les deux partitions.
- La VC-dimension (Vapnik-Chervonenkis) de F sur un espace de données X est la taille du plus grande ensemble fini de points de X pulvérisé par F.
- Fonctions linéaires : en dimension d, VC-dimension de d+1
- $\bullet \ \, \mathsf{Borne} \,\, \mathsf{PAC} : e(f) \leq e_D(f) + \sqrt{\frac{\mathit{VC}(\mathcal{F})(\ln\frac{2m}{\mathit{VC}(\mathcal{F})} + 1 + \ln\frac{4}{\delta})}{m}}$

En pratique ...

Régularisation!

- En ne regardant que l'erreur empirique ⇒ sur-apprentissage
- Possible d'avoir une estimation du biais et de la variance dans des situations simples (histogramme, régression, ...) mais nécessite beaucoup d'évaluations et peu pratique
- → Modification pour l'estimation du risque empirique : introduction de la pénalisation

Deux types de régularisation

- Ivanov : $f = argmin_f L(f)$ tq $\Omega(f) \le \delta$ Contrainte sur l'espace de recherche de la fonction f
- Thikonov : $\hat{f} = argmin_f L(f) + \Omega(f)$ Compromis entre expressivité et erreur empirique.
- Si L et Ω en norme de degré 2 \Rightarrow ridge regression, ridge classification, . . .
- Si L en norme 2 et Ω en norme 1 ou inversement \Rightarrow LASSO
- Si L en norme 1 et Ω en norme 2 \Rightarrow SVM linéaire